Na₂O-Al₂O₃-P₂O₅系ガラスの局所構造

無機材料化学研究室 大 09-132 赤澤 稔生

1.緒言

 P_2O_5 を主成分とするガラスはガラス転移温度が低い,熱膨漲率が大きい,また非線形光学係数 が小さい,様々な成分をよく溶解するなどの特性を持つことからレーザー材料のホストガラスや光 学ガラスなどの機能性ガラスとして利用されているが,化学的耐久性が低く,用途によっては使用 が限られてくる.その改善策として Al₂O₃を加えることが一般的である.添加する Al₂O₃ の量により ガラス転移温度や熱膨張率などの物性が変化することがよく知られている¹⁾.一般にガラスは液体 としての本性に由来して,構成成分をほぼ任意に,また連続的に変えることができる特徴があり,諸 物性を連続的に変化させることが可能である.しかし P_2O_5 ガラスに Al₂O₃ とアルカリ成分の Na₂O を加えた Na₂O-Al₂O₃-P₂O₅ 系ガラスの物性と組成の間には加成性が見られず,ガラス構造が組成 によって複雑に変化することが推測される.Na₂O-Al₂O₃-P₂O₅ 系ガラス中で Al³⁺イオンは4,5,6 の 酸素配位数をとることが²⁷Al マジック角回転核磁気共鳴(MAS-NMR)により確認されており²⁾,これ が複雑なガラス構造の一因であり, Na₂O-Al₂O₃-P₂O₅ 系ガラスの物性を興味あるものにしている.

これまでに分光学的手法や分子動力学法によるシミュレーション³³などにより数多くの成果が発表されてきたが, Al³⁺イオンに配位する酸素の結合状態や Al-O 多面体とフォスフェート鎖との連結様式, Na⁺の構造的役割など,依然として不明な点も多い.そこで本研究では²⁷Al および³¹P MAS-NMR と X 線光電子分光法(XPS)により Na₂O-Al₂O₃-P₂O₅ 系ガラス中の各イオンの電子状態から,化学結合状態や局所構造について考察を行った.

<u>2.実験</u>

<u>ガラス作製</u>

出発原料には特級試薬の NH₄H₂PO₄, Al₂O₃, Na₂CO₃を用いた.作製したガラス組成は 50Na₂O・ xAl₂O₃ (50-x)P₂O₅ (x=0~16), (50-y)Na₂O yAl₂O₃ 50P₂O₅ (y=0~10)であり, それぞれを series ,

とした.原料化合物をバッチ量が10gになるように所定のモル比で秤量・混合し,アルミナ坩堝を用いて,アンモニアを除去するために電気炉中で250,15時間前処理加熱を行った.その後,アルミナ製の蓋をして,900~1250 まで昇温し,その温度で15分間溶融した.溶融後,融液をステンレス板上でプレス成形してガラス試料を作製した.

<u>固体 MAS-NMR 測定</u>

NMR スペクトル測定には, Varian 製 UNITYINOVA300 型核磁気共鳴分光装置を用い, 共鳴磁場は 7.05 T で測定した. ²⁷A1 NMR の測定には観測周波数 78.16 MHz, 試料回転数 4.5 kHz の MAS 法を用い, 積算回数は 1000 回とした.化学シフトの基準物質には, 1M AlCl₃ 水溶液(0 ppm)を用いた.また, パルス系列にはシングルパルス法を使用し, パルス幅は 2.3 μ s, パルス繰り返し時間は 1 s とした.³¹P NMR の測定には観測周波数 121.42 MHz, 試料回転数 4.5 kHz の MAS 法を用い, 積算回数は 64 回とした.化学シフトの基準物質には H₃PO₄(0 ppm)を用い, 第二基準として NH₄H₂PO₄(1 ppm)を用いた.また, パルス系列にはシングルパルス素のにはシングルパルス法を使用し, パルス幅は 2.7 μ s, パルス繰り返し時間は 60 s とした.

<u>XPS 測定</u>

XPS 測定には Fisons Instruments 製 S-Probe ESCA (SSX-100S)を使用した. 超高真空中で破

断した試料の清浄表面に単色化した Al-Kα線を照射して光電子スペクトルを測定した.測定の間, 試料の上方約 1mm に Ni メッシュスクリーンを置き電子シャワーを浴びせ帯電中和を行った⁴⁾.

<u>3.結果と考察</u>

まず Al³⁺イオンの配位構造を解析するために ²⁷Al MAS-NMR 測定を行った. Fig.1 に 50Na₂O・ xAl_2O_3 (50-x)P_2O_5 ガラス試料(series)の²⁷Al MAS-NMRスペクトルを示す.スペクトル中には45, 15, -16 ppm 付近にピークが見られ,高周波数側 からそれぞれ 4, 5, 6 配位の Al³⁺イオンに帰属でき る^{2), 5)}. x=2~6までは主に6配位のピークのみで あったが, x=6 以降からはっきりと4 および5 配位 のピークが出現し、その後4配位のピークは増加 し6配位のピークは減少していた.x=16ではほと んどが4配位となっている.酸化物の場合,ガラス 形成能による分類では, 単独でガラス化する網 目形成酸化物, 単独ではガラス化せずガラス網 目間に入り,性質に影響を及ぼす網目修飾酸化 物,単独ではガラス化せず組成によってはガラ ス網目を形成したり修飾酸化物としてのはたらきも し得る中間酸化物の3つに分類されるの.一般に Al₂O₃は中間酸化物に分類され,ガラス中で4配 位をとる場合はガラス網目を形成し,一方6配位 の場合は網目修飾酸化物としてはたらく. つまり series の場合 Al³⁺イオンの構造的役割は,低 Al₂O₃ 含有領域では網目修飾酸化物として,高 Al₂O₃含有領域では網目形成酸化物としてそれぞ れ物性に影響を及ぼすと考えられる.seriesの 場合, ²⁷Al MAS-NMR によるスペクトルには-16 ppm にピークのみがみられるので Al³⁺イオンの配 位数は 6 で変化せず,常に網目修飾酸化物とし てはたらくと考えられる.

次に P⁵⁺イオンの配位構造を解析するために ³¹P MAS-NMR 測定を行った.Fig.2 に $50Na_2O$ ・ xAl_2O_3 ・ $(50-x)P_2O_5$ ガラス試料(series)の ³¹P MAS-NMR スペクトルを示す.18 と-40 ppm 付近 に見られるピークはスピニングサイドバンドで, x=0 での-20 ppm のピークが ³¹P のメインピークである. メインピークは Al_2O_3 含有量の増加に伴い高周波 数側に新たなピークが出現し増大するとともに高







Fig.2 ³¹P MAS-NMR spectra for 50Na₂O •xAl₂O₃ •(50-x)P₂O₅ glasses.

周波数側にシフトしていた.メインピークはガウス関数を用いた分離ではピークの形状により最大で 4 つのピークに分離できた.分離したピークは一般に Q^n_m で表記される構造ユニットに帰属される. ここで, n は PO₄ ユニット中における P-O-P 架橋の数であり, m は P-O-A1 架橋の数である. ピーク の帰属に関しては,ガラスおよび結晶で報告されている化学シフトの値²⁰に基づき,低周波数側か ら $Q^2_1, Q^2_0, Q^1_1, Q^1_0$ に帰属した.

Fig.3 に 50Na₂O xAl₂O₃ (50-x)P₂O₅ ガラス試料 (series)の ³¹P Qⁿ_mピークの面積強度比を示す.ま た図中の点線は, Al³⁺イオンの配位数が Al₂O₃ 含 有量に関わらず 6 で一定と考えた構造モデルから 算出した Qⁿ_m構造ユニットの存在比である.注目す べき点は Q²₀, Q¹₁ともに x=6 まで実測値は算定値 に比較的よく一致しているが, x=6 を越えると算定 値から離れていくことと, Q¹₀ が構造モデルから推測 されるようには増加しないことである.第一の点に関 して, x=6 までは ²⁷Al MAS-NMR の解析結果より Al³⁺イオンの配位数が主に 6 であることから,実測 値が算定値に一致することは矛盾せず, P-O-P から P-O-Al への置換は選択的に Q²₀ で起こり Q¹₁ が生 成されると考えられる. x>6 ではガラス中における



Fig.3 Area fraction of ³¹P Q_m^n units as a function of x for 50Na₂O $*Al_2O_3$ (50-x)P₂O₅ glasses. Dotted lines are calculated ones for Q_m^n units. ($:Q_1^2$, $:Q_0^2$, $:Q_1^1$, $:Q_0^1$)

 PO_4 ユニットの存在量が少なくなっていることから, PO_4 ユニットに二つの AI^{3+} イオンが結合する Q^{1}_2 も Q^{1}_1 と同時に生成されると考えられる.ただし Q^{1}_2 は Q^{2}_0 とほぼ同じ化学シフト値を示すことから Q^{2}_0

に帰属したピークに含まれていることが予想され, その結果 Q_0^2 の減少の割合と Q_1^1 の増加の割合は 緩やかになると考えられる . 第二の点の Q¹。が構造 モデルから推測されるようには増加しないことに関 しては, Al³⁺イオンの酸素配位構造が 6 から 4 へと 変化することが関係していると考えられる.ナトリウム シリケートガラス中で Al₂O3を添加すると Al³⁺イオン は[AlO4/2]⁻四面体を形成し,電荷補償のために Na⁺ イオンを伴いそのとき, Si-O-Na で表される末端酸 素の非架橋酸素(NBO)がひとつ消滅すると考えら れている.フォスフェートガラス中で[AlO_{4/2}]⁻四面体 には電荷補償のはたらきをする Na⁺イオンが伴うこ とは,井上らの分子動力学シミュレーションを用いた 研究 ³⁾でも報告されており,4 配位の Al³⁺イオンが 存在するときシリケートガラスと同様の構造変化が 起きているとするならば, [AlO40] 四面体には電荷 補償のはたらきをする Na⁺イオンが伴い, NBO の割 合は減少するので, PO4 ユニットに 2 つの NBO が 存在する Q¹。は存在しなくなると考えられる.





次に酸化物イオンの状態について解析するために XPS 測定を行った.Fig.4 に $50Na_2O \times Al_2O_3 \cdot (50-x)P_2O_5$ ガラス試料(series)の O1s 近傍の XPS 光電子スペクトルを示す.スペクトル中には Na auger と O1s シグナルが見られる.O1s シグナルはその形状から 2 本のピークに分離し,高エネルギー側のピークを P-O-P の架橋酸素(BO1)に,低エネルギー側のピークを P-O-Al の架橋酸素(BO2), P=O の二重結合酸素(DBO), P-O-Na の非架橋酸素(NBO)それぞれが混在したものに帰属した.Al_2O_3 含有量の増加に伴い,O1s シグナルは全体として低エネルギー側にシフトした.series

では, Al₂O₃ 含有量の増加に伴い電子供与性(ルイス塩基度)の小さい P₂O₅ 成分が減少すること で,ガラス系のルイス塩基度は増加し酸化物イオン上の外殻電子密度が増加する.その結果,内 殻電子(O1s)と原子核との間のクーロン相互作用が減少し,O1s 束縛エネルギーは小さくなる.また シグナルの形状からは,Al₂O₃ 含有量の増加に伴い,高エネルギー側の BO1 ピークの面積強度 比が減少することが認められた.Al₂O₃ 含有量の増加に伴い series では BO1 が BO2 に置き換 わるので,BO1 ピークの面積強度比の減少が観測された.



(b)(50-y)Na₂O •yAl₂O₃ •50P₂O₅ glasses.

次に O1s シグナルをピーク分離したそれぞれのピークに関して詳細に考察した.Fig.5(a),(b) に 50Na₂O xAl₂O₃ (50-x)P₂O₅ ガラス試料(series)と(50-y)Na₂O yAl₂O₃ 50P₂O₅ ガラス試料(series)に対する O1s 束縛エネルギーのシフトを示す.図中の黒塗りの丸と三角のマーカーは,それぞれ BO1と BO2+DBO+NBO のピークに対応している.Fig.5(a)では Al₂O₃ 含有量の増加に伴い,2 つのピークはともに低エネルギー側にシフトしているが,BO1 のピークが大きくシフトしているのに 対して,BO2+DBO+NBO のピークはそれほど大きなシフトをしておらず,両ピークのエネルギー差 (ΔE)は小さくなっていた.一方 Fig.5(b)では Al₂O₃ 含有量の増加に伴い,2 つのピークはともに低 エネルギー側にシフトしているものの,ΔE はほぼ一定であった.この結果に関しては Duffy ら^っに より提案された microscopic optical basicity, λにより説明可能である.λはガラス構造中から適当に 切り出した構造単位に含まれる個々の酸化物イオンの電子供与性(ルイス塩基性)を与える.Duffy らによると,4配位と6配位の Al³⁺イオンとP⁵⁺イオンによって架橋されている酸化物イオンの入値は, それぞれ P-O-Al(4): 0.48 と P-O-Al(6): 0.54 である.λが小さいとき,酸化物イオンの電子供与性は 小さく,束縛エネルギーは大きくなり,P-O-Al(4)成分と P-O-Al(6)成分を比べると,λの小さい P-O-Al(4)成分はより高束縛エネルギー側に位置すると考えられる.このことから Al₂O₃ 含有量の増加に 伴い Al3+イオンの酸素配位数が 6 から 4 へと変化する Fig.5(a)では, P-O-Al(6)成分に比べて高い 束縛エネルギーをもつ P-O-Al(4)成分が増加するために , 低エネルギー側のピークがあまり大きな シフトを示さず , ΔΕ は小さくなると考えられる. すなわち, 6 配位と 4 配位の Al³⁺イオンに結合して いる酸化物イオンの結合状態はわずかに異なり, Al3+イオンの配位構造の変化に伴いシフト傾向 に違いが現われたと考えた.

Fig.6 に 50Na₂O xAl₂O₃ (50-x)P₂O₅ ガラス試料 (series)の BO1 ピークの面積強度比を示す. 図中 の点線は Al³⁺イオンの酸素配位数を 6 のみと仮定し たときの構造モデルから算出した値である.本研究 で仮定した構造モデルでは, x=16 付近で BO1 ピー ク成分はほとんど消失するが,実測値では x>6 にお いて算定値から離れていく傾向が見られ, x=16 にお いても存在が確認された.BO1 成分の存在に関して は,³¹P MAS-NMR 解析結果からも x=16 において Q²₀(Q¹₂)および Q¹₁ピークが確認できることから,存在 していることは明らかである.構造モデルに従わない 原因に関しては,井上らの分子動力学シミュレーショ Fig.6 Area fraction of BO1 as a function of x for ンを用いた研究³⁾で報告されている Al-O-Al の存在 が考えられる. Al-O-Al が存在すると BO1 から BO2



 $50Na_2O \cdot xAl_2O_3 \cdot (50-x)P_2O_5$ glasses. A dotted line is calculated one for BO1.

への置換量が減少するので, BO1 の存在量は構造モデルから予想される値よりも大きくなる.しか し一般に Al-O-Al の生成は不安定な状態であることも報告されている ⁸ので, Al-O-Al の存在に 関してはその存在を断定するには至っていない.また構造モデルに従わなくなる組成が ²⁷Al MAS-NMR の解析結果による 4 配位の Al³⁺イオンが形成され始める組成(x≈6)と対応していること から , Al³→イオンの配位構造変化に関係しているとも考えられる . すなわち前述の Ols 束縛エネル ギーのシフトから P-O-Al(4)成分と P-O-Al(6)成分の結合状態にわずかな違いがみられたことから, 4 配位の Al³⁺イオンの増加に伴い高エネルギー側の BO1 ピークに P-O-Al(4)成分がいくらか含ま れるために,4配位のAl3+イオンの増加に伴いそのずれが大きくなることが推測される.

4.総括

²⁷Al MAS-NMR 測定

- (1)低 Al₂O₃含有領域(O/P=3.5 のパイロフォスフェート組成[x=10, y=25]よりも O/P 比が小さい領域 [x<10, y<25])では,主に酸素6配位のAl³⁺イオンが存在し,高Al₂O₃含有領域(x>10)では,主 に酸素4配位のAl³⁺イオンが存在していることが確認された.
- (2)5 配位の Al³⁺イオンの存在も確認された.
- (3)(1)に関連して, Al₂O₃は低 Al₂O₃含有領域では網目修飾酸化物として, 高 Al₂O₃含有領域では 網目形成酸化物として物性に影響を及ぼすことが示唆された.

³¹P MAS-NMR 測定

(1)50Na₂O xAl₂O₃ (50-x)P₂O₅ ガラスの x=0~6 では, P-O-P から P-O-Al への置換は選択的に Q²₀ で起こり Q1 が生成されると考えられる. x>6 では PO4 ユニットの存在量が少なくなっていることか ら,PO4ユニットに二つの Al³⁺イオンが結合する Q¹2も Q¹2と同時に生成されると考えられる.

(2)6 配位の Al³⁺イオンはアルカリイオンのようなはたらきをし(つまりは網目修飾), 電荷補償の Na⁺ イオンを必要としないのに対し,4 配位の Al³⁺イオンは[AlO_{4/2}]⁻四面体の電荷補償をする Na⁺イ オンを伴う必要があることが示唆された.

<u>XPS 測定</u>

- (1)O1s シグナルはその形状により 2 つのピークに分離し,高エネルギー側のピークを P-O-P の架 橋酸素に,低エネルギー側のピークを P-O-A1の架橋酸素と P=O の二重結合酸素と P-O-Na の 非架橋酸素の混在したものに帰属した.
- (2)O1s シグナルの化学シフトおよびピーク面積強度比より,6 配位 Al³⁺イオンと 4 配位 Al³⁺イオン では酸化物イオンとの結合状態はわずかに異なり, Al³⁺イオンの配位構造の変化に伴いシフト傾 向に違いが現われた.

参考文献

- 1) R. K. Brow, R. J. Kirkpatrick, G. L. Turner, J. Am. Ceram. Soc., 76 [4] 913-918 (1993).
- 2) R. K. Brow, R. J. Kirkpatrick, G. L. Turner, J.Am.Ceram.Soc., 76 [4] 919-928 (1993).
- 3) H. Inoue, A. Makishima, T. Kanazawa, T. Nanba, I. Yasui, Phys. Chem. Glasses, **36** (1), 37-43 (1995).
- 4)松本修治,難波徳郎,三浦嘉也,表面科学18[8]466-472(1997).
- 5) W. F. Bleam, S. F. Dec, J. S. Frye, Phys. Chem. Minerals, 16 817-820 (1989).
- 6)山根正之,"はじめてガラスを作る人のために",(内田老鶴圃, 1993).
- 7) J. A. Duffy, M. D. Ingram, J. Non-Cryst. Solids, **21** 373-410 (1976).
- 8)岩渕研吾,鍋島澄子,"第34回 セラミックス基礎討論会 講演要旨集",374-375 (1996).